**Михайлик, Татьяна Аркадьевна. Эллипсометрия сверхрешеток и разупорядоченных поверхностей монокристаллов GaAs и Si : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.07.- Киев, 2000.- 20 с.: ил.**